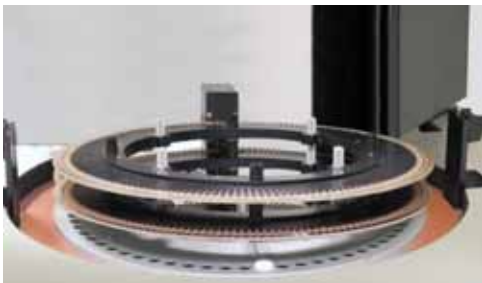


- 自動化されたソフトウェアベースの水晶振動子温度テストシステムです。
- 最高2枚のディスクパレットが積み重ね可能です。
- 利用可能なSMDの標準サイズ:

SMDタイプ	ディスクの収容数	チャンバー内の総収容数
5 x 7mm	140	280
4.5 x 8mm	140	280
3.5 x 6mm	160	320
3.2 x 5mm	160	320
2.5 x 4mm	160	320
2.5 x 3.2mm	160	320
2.0 x 2.5mm	160	320
HC-49USMD	100	200
リードタイプ	100	200

- SMDのカスタムサイズも利用可能です。
- ディスクパレットは、SMDデバイスの配置 / 取り外しを自動的に行う専用マシンとの結合が非常に容易です。
- 75以上の異なるパラメータで測定可能です。



- パラメータとカーブフィット特性は、品質管理 (QC) の制限を定義することが容易です。
- 異なる周波数の水晶振動子を一回の温度テスト内でテストが可能です。
- 全てのデータは、Microsoft Access™ データベースで公開され、カスタムデータ解析のために Microsoft Excel™ にエクスポートが可能です。
- Crystal Reports® を使用した印刷が可能です。
- デュアルチャンバー構成が利用可能です。

仕様

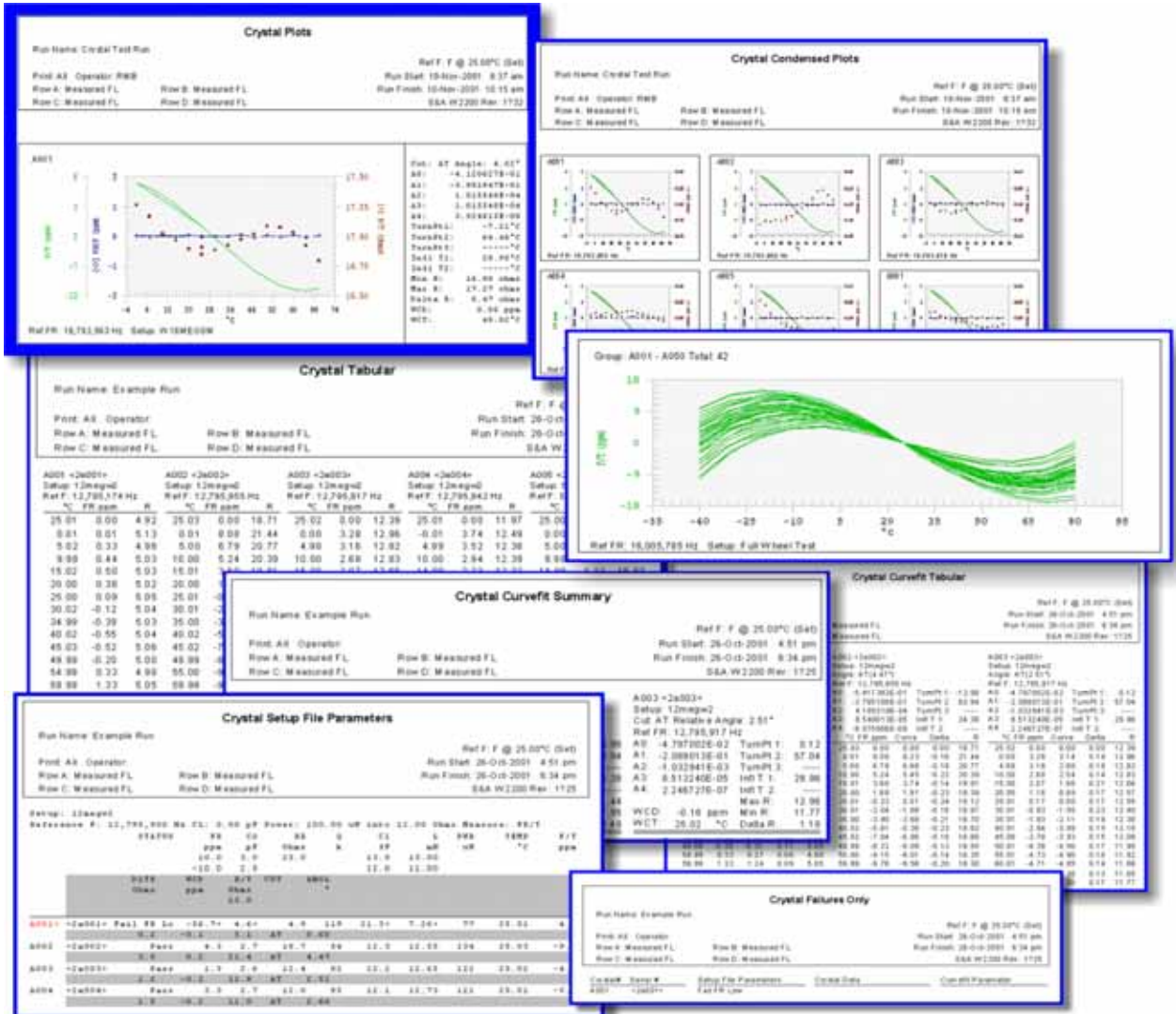
250B-1周波数帯:	15 KHzから220 MHz
250C 周波数帯:	15 KHzから500 MHz
周波数相関性:	直列共振にての典型値* ± 1 ppm
水晶パワー:	1 nWから1000 uW (1 MHzから50 MHz) 1 nWから500 uW (50 MHz以上から200 MHz)
温度の安定度:	± 0.1

* 弊社計測法及び計測アルゴリズムは、業界基準水晶計測装置に相関性を提供します。

システム構成

- 250B-1または250Cネットワークアナライザー
- S&A 2451 スイッチコントローラー
(デュアルチャンバー構成でのみ必要)
- S&A 4220 温度テストチャンバー
(LCO₂, LN₂, またはメカニカル冷却制御)
- IEC-444規格のPi ネットワークテストヘッド
- Windows® ベースのシステムソフトウェア
- プリンター (オプション)
- パソコンの要求スペック:
CPU: 500 MHz Pentium III以上の処理速度
フルサイズ及びショートサイズのPCIスロット × 各1
(+3.3V & 5Vの電力が必須)
OS: Windows XP®

サンプルレポート



サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>